ны волн близки и обе находятся в полосе поглощения ND1-центра. Существенное различие между этими источниками состоит в плотности мощности возбуждениями, которая для лазера, как минимум, на три порядка больше, чем для ртутной лампы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные экспериментальные данные указывают на то, что обнаруженная в спектральном диапазоне 390—450 нм серия линий ФЛ с узкой БФЛ при 393.5 нм и её фононными повторениями с энергией квазилокальных колебаний 76 мэВ непосредственно связана с излучательной рекомбинаций вакансий в отрицательном зарядовом состоянии

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- 1. Walker J. Optical absorption and luminescence in diamond / J Walker // Reports on progress in physics. 1979. Vol. 42. №. 10. P. 1605.
- 2. Zaitsev A.M. Optical properties of diamond: A data handbook, 1–3 Springer-Verlag Berlin Heidelberg // New York. 2001. 502 p.
- 3. Dischler B. Handbook of spectral lines in diamond: volume 1: tables and interpretations. Springer Science & Business Media, 2012. 466 p.
- 4. Photoluminescence microscopy of TEM irradiated diamond / J.W. Steeds. [et al.] // Diamond and Related Materials. 2000. Vol. 9. №. 3-6. P. 397 403.
- 5. Raman scattering in diamond irradiated with high-energy xenon ions / N.M. Kazuchits [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2020. Vol. 472. P. 19 23.
- 6. Размеры области формирования сигнала в микрорамановском спектрометре «Nanofinder HE» / А.А Борисевич [и др.] // Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного состояния: материалы шестой Международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 21 мая 2021 г. / редкол.: В.И. Попечиц (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021. С. 10 12.
- 7. Пека Г.П. Люминесцентные методы контроля параметров полупроводниковых материалов и приборов. / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, В.Н. Куценко Киев: Техника, 1986. 152 с.
- 8. Luminescence of negatively charged single vacancies in diamond: ND1 center / N.M. Kazuchits [et al.] // Diamond and Related Materials. 2022. Vol. 121. P. 108741.
- 9. Davies G. The symmetry properties of the ND1 absorption centre in electron-irradiated diamond / G. Davies, E.C. Lightowlers // Journal of Physics C: Solid State Physics. 1970. Vol. 3. № 3. P. 638.

АП-КОНВЕРСИОННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В ТИТАНАТЕ БАРИЯ, ЛЕГИРОВАННОМ ЭРБИЕМ И ИТТЕРБИЕМ

Ю. Д. Корнилова¹, Н. В. Гапоненко¹, Е. И. Лашковская¹, Л. В. Судник², П. А. Витязь², А. Р. Лученок², В. Д. Живулько³, А. В. Мудрый³

 $^{3)} \Gamma O$ "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению", ул. П. Бровки, 19, 220072 Минск, Беларусь

Проведен анализ ап-конверсионной люминесценции трехвалентных ионов эрбия в пленочных структурах и материалах, сформированных золь-гель методом. Пленочные структуры и мишень, на основе ксерогеля с составом $Ba_{0.76}Er_{0.04}Yb_{0.20}TiO_3$, демонстрируют видимую невооруженным глазом ап-конверсионную люминесценцию при возбуждении на длине волны 980 нм с полосами люминесценции 410, 523, 546 и

¹⁾ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, ул. П. Бровки, 6, 220013 Минск, Беларусь, e-mail: gaponenko@bsuir.by
2) Институт порошковой металлургии им. академика О. В. Романа НАН Беларуси, ул. Платонова, 41, 220005 Минск, Беларусь,

658 нм, соответствующих переходам $^2H_{9/2} \rightarrow 4I_{15/2}, ^2H_{11/2} \rightarrow ^4I_{15/2}, ^4S_{3/2} \rightarrow ^4I_{15/2}$ и $^4F_{9/2} \rightarrow ^4I_{15/2}$ трехвалентных ионов эрбия Er^{3+} . Интенсивность люминесценции стабильна и наблюдается после хранения образцов в комнатных условиях в течение полугода.

Ключевые слова: ап-конверсия; эрбий; иттербий; титанат бария; люминесценция; золь-гель; ксерогель.

PCONVERSION LUMINESCENCE IN BARIUM TITANATE DOPED WITH ERBIUM AND YTTERBIUM

Yu. D. Karnilava¹, E. I. Lashkovskaya¹, N. V. Gaponenko¹, L. V. Sudnik², P. A. Vityaz², A. R. Luchanok², V. D. Zhivulko³, A. V. Mudryi³

Corresponding author: N. V. Gaponenko (gaponenko@bsuir.by)

Up-conversion luminescence in film structures and materials formed by the sol-gel method is reported. Thin film multilayer structures and target, corresponding to the xerogel Ba_{0.76}Er_{0.04}Yb_{0.20}TiO₃ demonstrate visible to the naked eye erbium upconversion luminescence index excitation at 980 nm with the bands at 410, 523, 546 and 658 nm, corresponding to the ${}^2H_{9/2} \rightarrow {}^4I_{15/2}$, ${}^2H_{11/2} \rightarrow {}^4I_{15/2}$, ${}^4S_{3/2} \rightarrow {}^4I_{15/2}$ and ${}^4F_{9/2} \rightarrow {}^4I_{15/2}$ transitions of Er³⁺ ions. Luminescence intensity is stable and observed after storage of samples in room conditions for six month.

Key words: upconversion; erbium; ytterbium; barium titanate; luminescence; sol-gel; xerogel.

ВВЕДЕНИЕ

Легированные лантаноидами материалы и пленочные структуры представляют интерес для различного практического применения, в частности, для разработки лазеров, оптических усилителей и конвертеров излучения для солнечных элементов. Ап-конверсионная люминесценция эрбия (преобразование ИК-излучения в области 0,98 и 1,5 мкм в видимое) вызывает значительный интерес для развития пленочных преобразователей излучения для солнечных элементов. Возможность усиления апконверсионной люминесценции эрбия получена в многослойных пленочных микрорезонаторах типа Фабри-Перо [1]. Для создания многослойных структур в виде брэговских отражателей и микрорезонаторов в качестве материала с высоким показателем преломления нами было предложено использовать пленки титаната бария, сформированные золь-гель методом [2–4]. В данной работе приведены результаты апконверсионной люминесценции в пленочных структурах с ксерогелем титана бария состава Ва_{0,76}Ег_{0,04}Yb_{0,20}TiO₃ и мишени такого же состава, изготовленной методом взрывного прессования порошка ксерогеля.

¹⁾ Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, P. Brovki Street 6, 220013 Minsk, Belarus,

²⁾ State Scientific Institution "Powder Metallurgy Institute named after academician O. V. Roman", Platonova Street 4, 220005 Minsk, Belarus,

³⁾ Scientific-Practical Materials Research Centre of National Academy of Sciences of Belarus, P. Brovki Street 19, 220072 Minsk, Belarus,

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для сравнения интенсивности ап-конверсионной люминесценции были выбраны различные подложки: монокристаллический кремний КДБ-10 (образцы №1, №2) и кварцевые подложки (№3). Для получения пленок титаната бария (ВАТ) использовался золь на основе тетраизопропоксида титана и ацетата бария, которые последовательно растворяли в смеси уксусной кислоты и ацетилацетона, массовая концентрация для золей составляла 60 мг/мл. В золе были дополнительно растворены легирующие компоненты ацетата эрбия $Er(CH_3COO)_3 \times 4,2H_2O$ и ацетата иттербия в соотношении Er:Yb = 1:5 для получения пленок состава $Ba_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO_3$. Для пленок оксида кремния был приготовлен золь на основе этанола (C_2H_5OH), тетраэтилортосиликата ($Si(C_2H_5O)_4$), дистиллированной воды (H_2O) и соляной кислоты (HC1).

Для получения пленок методом центрифугирования золи наносились на подложки. После нанесения каждого слоя проводилась сушка в течение 10 мин при 200 °C и последующая термообработка в течение 30 минут при 450 °C или 800 °C.

Образец №1 представляет собой многослойную структуру микрорезонатора с чередующимися слоями $BaTiO_3$ и SiO_2 , средний слой титаната бария в которой является полуволновым и легирован эрбием и иттербием в указанной выше пропорции: $BaTiO_3/SiO_2/BaTi$

Образец № 2 представляет собой двухслойную пленку $Ba_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO_3$. на кремнии с термообработкой в режиме 5 часов при 450 °C и последущей термообработкой 30 мин при 800 °C. Образец № 2 был изготовлен для корректного сравнения с многослойным образцом №1, совокупный отжиг образца № 2 составил 5 часов.

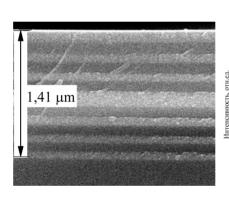
Образец № 3 также в виде микрорезонатора формировался подобно образцу №1 с использованием подложки из кварцевого стекла и включал по три пары чередующихся слоев $BaTiO_3/SiO_2$ в верхнем и нижнем брэгговских зеркалах с окончательной термообработкой при температуре $600\,^{\circ}$ С. [4]. Микрорезонаторы изготавливались в режимах, при которых резонансная мода находится в видимом диапазоне. Также методом взрывного прессования была изготовлена мишень (образец №4) из порошка $Ba_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO_3$, полученного путем многоступенчатой термообработки исходного золя по методике [5] с окончательной термообработкой при $1000\,^{\circ}$ С.

Возбуждение ап-конверсионной люминесценции эрбия в полученных образцах осуществлялась сфокусированным излучением лазерного диода на длине волны \sim 980 нм мощностью \sim 200 мВт в непрерывном режиме. Длина волны этого излучения соответствует полосе поглощения при переходе электронов из основного состояния трехвалентных ионов эрбия $^4I_{15/2}$ во второе возбужденное состояние $^4I_{11/2}$, а также переходу $^2F_{7/2} \rightarrow ^2F_{5/2}$ трехвалентных ионов иттербия. В качестве детектора использовался фотоэлектронный умножитель R9110 ("Натавтаtsu", Япония). Морфологию образцов изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа S-4800 (Hitachi, Japan).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1. представлено РЭМ-изображение типичной многослойной структуры микрорезонатора со средним полуволновым слоем (образец №3). Полученные пленочные структуры (образцы № 1-№ 3), а также мишень (образец №4) демонстрируют

ап-конверсионную люминесценцию ионов Er^{3+} . Спектры ап-конверсионной люминесценции образцов № 1, № 2 и № 4 приведены на рис. 2. Люминесценция ионов эрбия в пленочных структурах и мишени титаната бария характеризуется полосами 410, 523, 546 и 658 нм, наиболее интенсивная из которых наблюдается на 658 нм. Наблюдаемые полосы соответствуют переходам ${}^2H_{9/2} \to 4I_{15/2}$, ${}^2H_{11/2} \to {}^4I_{15/2}$, ${}^4S_{3/2} \to {}^4I_{15/2}$ и ${}^4F_{9/2} \to {}^4I_{15/2}$ трехвалентных ионов эрбия. Спектры образца № 2 при термообработке 450 °C не приведены, поскольку ФЛ зарегистрировать не удалось. Для тонких пленок на кремниевых подложках ап-конверсия наблюдалась только после термообработки 800 °C (рис. 2, образец № 2). Для структур микрорезонаторов удалось зарегистрировать видимую ап-конверсионную люминесценцию, начиная с температуры термообработки 450 °C: образец № 1 на монокристаллическом кремнии и образец № 3 — на кварцевой подложке [4], которая имеет сопоставимую интенсивность ФЛ с образцом №2. Интенсивность ФЛ в микрорезонаторах возрастает после их термообработки до 800 °C на порядок. Толщина легированного слоя в образце № 1 составляла 160 нм, как и для образца № 2.



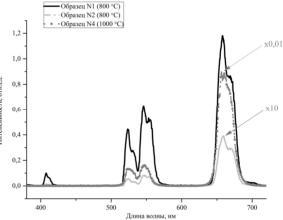


Рисунок 1. РЭМ-изображение микрорезонатора ВаТіО₃/SiO₂ толщиной 1,4 мкм (образец № 3)

Рисунок 2. Спектры ап-конверсионной люминесценции образцов № 1, 2, 4

Для сравнения интенсивности Φ Л была подготовлена мишень (образец № 4) из порошка такого же состава $Ba_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO_{3}$. Мишень демонстрирует яркую видимую невооруженным глазом апконверсионную люминесценцию, интенсивность которой на два порядка превышает люминесценцию пленочных структур. Следует отметить, что введение иттербия в состав золя повышает интенсивность апконверсионной люминесценции мишени в 6 раз по сравнению с мишенью, приготовленной по такой же технологии без иттербия [5]. Мишень и микрорезонатор на кремнии (образцы № 4 и № 1 соответственно) сохраняют ап-конверсионную люминесценцию в течение полугода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарегистрирована ап-конверсионная люминесценция эрбия для длины волны возбуждения 980 нм в тонких пленках, многослойных структурах и мишени титаната бария с составом $Ba_{0,76}Er_{0,04}Yb_{0,20}TiO_3$. Установлено, что интенсивность ап-

конверсионной люминесценции эрбия может усиливаться на порядок для пленочного микрорезонатора с резонансной модой в видимом диапазоне. Пленочные структуры и мишени, демонстрирующие ап-конверсионную люминесценцию, представляют интерес для визуализаторов ИК-излучения, а также его преобразования в видимое для фоточувствительных структур электроники.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- 1. Up-conversion enhancement in Er³⁺/ Yb³⁺ doped 1-D microcavity based on alternating aluminosilicate glass and titania sol-gel layers / R.E. Rojas-Hernandez [et al.] // Ceram. Int. - 2020. - V. 46. -P. 26273-26281.
- 2. Sol-gel fabrication and luminescence properties of multilayer Eu-doped BaTiO₃/SiO₂ xerogel nanos-
- tructures / Yu.D. Karnilava [et al.] // Int. J. Nanosci. 2019. V. 18. P. 1940044 (4 pages).

 3. Enhanced luminescence of europium in sol-gel derived BaTiO₃/SiO₂ multilayer cavity structure / N.V. Gaponenko [et al.] // Opt. Mater. -2019. - V. 96C. - P. 109265 (5 pages).
- 4. Optical properties and upconversion luminescence of BaTiO₃ xerogel structures doped with erbium and ytterbium / E.I. Lashkovskaya [et al.] // Gels. – 2022. – V. 8. – P. 347 (15 pages).

 5. Ап-конверсионная люминесценция ионов Er³⁺ в порошке ксерогеля титаната бария и мишени,
- сформированной методом взрывного прессования / Н.В. Гапоненко [и др.] // ЖПС. 2022. T. 89, № 2. – C. 184–190.

ВЛИЯНИЕ ГАММА-КВАНТОВ НА ТЕМНОВОЙ ТОК КРЕМНИЕВЫХ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ С ОПТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЯЧЕЕК

Д. А. Огородников¹, Ю. В. Богатырев¹, С. Б. Ластовский¹, А. М. Лемешевская², В. С. Цымбал², А. В. Кетько², С. В. Шпаковский²

 $^{(1)}$ Научно-практический иентр НАН Беларуси по материаловедению, ул. П. Бровки, 19. 220072 Минск, Беларусь, e-mail: ogorodnikov@ifttp.bas-net.by ²⁾ ОАО «Интеграл», ул. Казинца, 121А, 220108 Минск, Беларусь, e-mail: office@bms.by

Представлены результаты исследования влияния гамма-излучения Co⁶⁰ на темновой ток кремниевых фотоэлектронных умножителей (Si ФЭУ). Активные ячейки представляли собой оптически изолированные друг p^+ -n- n^+ -структуры. Оптическая изоляция ячеек осуществлялась канавками, которые после пассивации стенок слоями SiO_2 и Si_3N_4 заполнялись вольфрамом. Вывод металла канавки электрически соединялся с n^+ -областью ячейки. Установлено, что наиболее сильные изменения обратной вольтамперной характеристики наблюдаются у образцов Si ФЭУ, облучаемых в активном электрическом режиме. Показано, что изменения темнового тока с ростом поглощенной дозы носят немонотонный характер. Полученные результаты объясняются влиянием электрического поля на величину выхода дырочного заряда в диэлектрических слоях канавок.

Ключевые слова: кремниевый фотоумножитель; гамма-излучение; темновой ток; обратная вольт-амперная характеристика.